

1. Record Nr.	UNINA9910710003903321
Autore	Wiederhorn S. M
Titolo	Effect of flaw generation on proof-testing / / S. M. Wiederhorn; N. J. Tighe
Pubbl/distr/stampa	Gaithersburg, MD : , : U.S. Dept. of Commerce, National Institute of Standards and Technology, , 1977
Descrizione fisica	1 online resource
Collana	NBSIR ; ; 77-1408
Altri autori (Persone)	TigheN. J WiederhornS. M
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	1977. Contributed record: Metadata reviewed, not verified. Some fields updated by batch processes. Title from PDF title page.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.